(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-40840 (P2003-40840A)

(43)公開日 平成15年2月13日(2003.2.13)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 7 C 69/53	33	C 0 7 C 69/533	4 H O O 6
69/00	03	69/003	C 4J100
69/01	3	69/013	С
69/54	1	69/54	
C08F 220/24	<u> </u>	C08F 220/24	
		審查請求 未請求 請	情求項の数10 OL (全 15 頁)
(21)出願番号	特願2001-222530(P2001-222530)	(71)出願人 000002200	
		セントラル	V硝子株式会社
(22)出願日	平成13年7月24日(2001.7.24)	山口県宇宙	邓市大字沖宇部5253番地
		(71)出願人 591180358	
		東ソー・コ	Cフテック株式会社
		東京都中央区京橋三丁目2番4号	
		(72)発明者 宮澤 覚	
		埼玉県川起	図市今福中台2805番地 セントラ
			《 会社化学研究所内
		(74)代理人 100108671	
		弁理士 西	雪 義之
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 含フッ素重合性単量体およびそれを用いた高分子化合物

(57)【要約】

【課題】 高いフッ素含量を有しながら、幅広い波長領域すなわち真空紫外線から光通信波長域にいたるまで高い透明性を有し、かつ基板への密着性や高い成膜性を併せ持つ新規な重合性単量体およびそれを用いた高分子化合物、さらにはその高分子化合物をコーティングした反射防止材料、光デバイス材料、レジスト材料を提供する。

【解決手段】 高いフッ素含量とヒドロキシ基を含有させた特定の化合物として一連の新規な含フッ素アクリレート誘導体およびそれらの単量体を用いた高分子化合物、さらにその高分子化合物を用いた反射防止材料、光デバイス材料、レジスト材料。

【特許請求の範囲】

*【化1】

【請求項1】 一般式(1)

(式中、R¹は水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、含フッ素アルキル基を表し、R²は直鎖または分岐を有しても良いアルキル基、環状構造を有するアルキル基、芳香環、またはそれらの複合置換基であって、その一部がフッ素化されていてもよい。R³は水素原子、及び分岐を含んでも良い炭化水素基、含フッ素アルキル基、芳※

1

※香族や脂肪環を有する環状体であって、酸素、カルボニ10 ル等の結合を含んでも良い。また、nは1~2の整数を表す。)で表される重合性単量体。

2

【請求項2】 一般式(2) 【化2】

$$R^1$$
 O OR^3 CF_3 OR^3

(式中、R¹、R³は一般式(1)における意味と同じ。)で表される請求項1項記載の重合性単量体。

★【請求項3】一般式(3) 【化3】

$$\begin{array}{c|c}
F_3C \\
F_3C \\
CF_3
\\
CF_3
\\
CF_3
\\
CF_3
\\
CF_3
\\
(3)
\end{array}$$

(式中、R¹、R³は一般式(1)における意味と同じ。 R⁴は直鎖または分岐を有しても良いアルキル基、環状 構造を有するアルキル基、酸素原子またはハロゲン原子 を有しても良いアルキル基、芳香環、またはそれらの複 合置換基であって、その一部に不飽和結合があっても良☆

☆いし、またフッ素化されていても良い。)で表される請 30 求項1項記載の重合性単量体。

【請求項4】 一般式(4) 【化4】

(式中、 R^1 、 R^3 は一般式(1)における意味と同じ。 また R^5 は直鎖または分岐を有しても良いアルキル基 (炭素数 $0\sim5$)を表す。また、nは $1\sim2$ の整数を表 ◆す。)で表される請求項1項記載の重合性単量体。 【請求項5】 一般式(5) 【化5】

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & O & R^5 \\
\hline
O & R^5 & OR^3 \\
\hline
F_3C & CF_3
\end{array}$$
(5)

(式中、 R^1 、 R^3 、 R^5 、nは一般式(4)における意味と同じ。)で表される請求項1項記載の重合性単量体。

【請求項6】 R¹がトリフルオロメチル基である請求項 1~5項のいずれかに記載の重合性単量体。

【請求項7】 R¹がノナフルオロ− n − ブチル(C₄F₉ −)基である請求項1~5項のいずれかに記載の重合性 単量体。

【請求項8】 請求項1~7項のいずれかに記載の重合 性単量体を用いて重合または共重合された高分子化合 物。

【請求項9】 共重合成分として、少なくとも、オレフィン、含フッ素オレフィン、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、含フッ素アクリル酸エステル、含フッ素メタクリル酸エステル、ノルボルネン化合物、含フッ素ノルボルネン化合物、スチレン系化合物、ビニルエーテル、含フッ素ビニルエーテルから選ばれた一種以上の単量体と共重合されることを特徴とする請求項8記載の高分子化合物。

【請求項10】 請求項8または9記載の高分子化合物 20を用いた反射防止材料、光デバイス材料またはレジスト 材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特定の構造すなわちヒドロキシ基またはそれを保護または修飾した置換基含有の新規な含フッ素単量体、またはそれを用いて重合または共重合した高分子化合物、さらにその高分子化合物を用いた反射防止材料、感光性コーティング材料またはレジスト材料に関する。

[0002]

【従来の技術】フッ素系化合物は、フッ素の持つ廃水性、廃油性、低吸水性、耐熱性、耐候性、耐腐食性、透明性、感光性、低屈折率性、低誘電性などの特徴から先端材料分野を中心として幅広い応用分野で使用または開発が続けられている。特に、コーティング用途に関して言えば、低屈折率性と可視光の透明性を応用した反射防止膜、高波長帯(光通信波長帯)での透明性を応用した光デバイス、紫外線領域(特に真空紫外波長域)での透明性を応用したレジスト材料などの分野で活発な研究開発 40が行われている。これらの応用分野において共通の高分*

*子設計としては、できるだけ多くのフッ素を導入するこ とで各使用波長での透明性を実現しつつ、基板への密着 性、高いガラス転移点(硬度)を実現させようとするもの である。しかしながら、材料設計としてフッ素含量を高 める工夫により各波長での透明性を高めることは種々提 案されているが、フッ素含有単量体そのものに同時に親 水性、密着性を高める工夫や高Tgを得る工夫をしてい る例は少ない。最近になって、特に真空紫外線領域の次 世代F2レジスト分野においてヒドロキシ基含有のフッ 10 素系スチレンやヒドロキシ基含有のフッ素系ノルボルネ ン化合物が発表されたことで、フッ素を含有し、かつヒ ドロキシ基の極性を共存させる考え方が見られるように なってきた。しかしながら、まだまだ反射防止膜に必要 とされる十分な低屈折率が得られてなく、または光通信 波長での透明性も十分でなく、または紫外線での透明性 とエッチング耐性の両立が不十分であったりと改善する べき要因は多く存在している。したがってこれら既存の 化合物が発揮しうる機能は必ずしも充分ではなく、更に 優れた高分子化合物を与え得る新規な単量体あるいはそ の原料の創出が望まれていた。

[0003]

(3)

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は、高いフッ素含量を有しながら、同一分子内に極性基を持たせることで、幅広い波長領域すなわち真空紫外線から光通信波長域にいたるまで高い透明性を有し、かつ基板への密着性や高い成膜性を併せ持つ新規な重合性単量体およびそれを用いた高分子化合物、さらにはその高分子化合物をコーティングした反射防止材料、光デバイス材料、レジスト材料を提供することにある。

30 [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記の課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、工業的にも使いやすいとされるアクリル系の単量体であって、高いフッ素含量とヒドロキシ基を含有させた特定の化合物として一連の新規な含フッ素アクリレート誘導体およびそれらの単量体を用いた高分子化合物を合成し、本発明を完成するに至った。ただしヒドロキシ基は下記のR³で説明する置換基で保護または修飾することが可能である。

【0005】すなわち本発明は、一般式(1)

[0006]

【化6】

【0007】(式中、R¹は水素原子、ハロゲン原子、 ※アルキル基、芳香環、またはそれらの複合置換基であっ 炭化水素基、含フッ素アルキル基を表し、R²は直鎖ま て、その一部がフッ素化されていてもよい。R³は水素 たは分岐を有しても良いアルキル基、環状構造を有する※50 原子、及び分岐を含んでも良い炭化水素基、含フッ素ア

ルキル基、芳香族や脂肪環を有する環状体であって、酸素、カルボニル等の結合を含んでも良い。また、nは1~2の整数を表す。)で表される重合性単量体と、それを用いて重合または共重合した高分子化合物である。さらに本発明は、それを用いた反射防止材料、光デバイス材料、レジスト材料である。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を詳細*

*に説明する。

【0009】本発明に係る一般式(1)で表される特定のアクリレートは、分子内にフッ素とヒドロキシ基をヘキサフルオロイソプロパノール基として共存させたものである。まず、本発明に使用できる一般式(1)の単量体について説明する。

6

[0010]

【化7】

$$R^{1} \longrightarrow O \qquad \qquad O \qquad \qquad CR^{2} \longrightarrow O \qquad \qquad (1)$$

【0011】本発明の一般式(1)に使用できるR1は 水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、含フッ素アルキ ル基であれば特に制限なく使用することができる。好ま しい置換基を例示するならば、ハロゲン原子としてフッ 素、塩素、臭素など、また炭化水素基としてメチル基、 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イ ソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、 シクロペンチル基、シクロヘキシル基、フェニル基、ベ ンジル基、フェネチル基など、さらには含フッ素アルキ ル基として前記アルキル基の水素原子の一部または全部 がハロゲン原子で置換されたものを例示できる。ただし 炭化水素基と含フッ素アルキル基の場合の炭素数は1~ 20程度が好ましく、さらに重合性の観点からは炭素数 1~4が好適に採用される。特に含フッ素アルキル基を 例示するならば、-CF3のトリフルオロメチル基、-C H₂CF₃のトリフルオロエチル基、1, 1, 1, 3, 3,3-ヘキサフルオロイソプロピル基、ヘプタフルオ※

%ロイソプロピル基、 $-C_4F_9$ のノナフルオロ-n-ブチル基などが例示できる。

【0012】また、本発明の一般式(1)に使用できる R²は、直鎖または分岐を有しても良いアルキル基、環 状構造を有するアルキル基、芳香環、またはそれらの複 20 合置換基であって、その一部がフッ素化されていてもよいし不飽和結合を含んでも良い。例えば、メチレン、エチレン、イソプロピレン、セーブチレンなどの直鎖または分岐を有するアルキレン基、シクロブテン、シクロへキサン、ノルボルネン、アダマンタン基などを含有する環状構造、フェニル基など、その構造は制限なく使用することができるが、特に好ましい構造として、下記一般式(2)~(5)に具体例を示すような単量体が例示できる。

[0013]

【化8】

[0014]

$$\begin{array}{c|c}
F_3C & \star & (469) \\
F_3C & CF_3 & CF_3 \\
\hline
OR^3 & OR^3
\end{array}$$
(3)

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} & O & R^{5} \\
\hline
O & R^{5} & OR^{3} \\
\hline
F_{3}C & CF_{3}
\end{array}$$
(4)

[0016]

【0017】ここでR3は、水素原子、及び分岐を含ん でも良い炭化水素基、含フッ素アルキル基、芳香族や脂 肪環を有する環状体であって、酸素、カルボニル等の結 合を含んでも良い。その構造には特に制限はないが、最 も簡単で高い透明性を有するヒドロキシ基が基本とな る。その上で、使用目的により、メチル基、エチル基、 イソプロピル基、シクロプロピル基、シクロペンチル 基、シクロヘキシル基、ノルボルネル基、アダマンチル 基、ベンジル基などの環状を有しても良い炭素数1~2 0程度の炭化水素基、また酸素原子を含むものとして、 メトキシメチルエーテル、メトキシエトキシメチルエー テル等の鎖状エーテル基、テトラヒドロフラン、テトラ ヒドロピラン等の環状エーテル基、芳香族として4-メ トキシベンジル基、またカルボニル基を含むものとし て、アセチル基、ピバロイル基、tert‐ブトキシカ ルボニル基、ベンゾイル基等を保護または修飾すること が可能である。その目的としては、有機溶媒やアルカリ 水溶液への溶解性、高いガラス転移点、ハンダ耐熱性を 目的とした架橋反応性、光酸発生剤によるポジ型感光性 やエッチング耐性などの特徴を付与させることであり、 本発明の応用分野ごとに使い分けることが可能である。 【0018】R4の炭素数1~20の炭化水素基として メチレン、エチレン、イソプロピレン等の鎖状炭化水素 基、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシ ル、ノルボルネル、アダマンチル等の環状炭化水素基な どが例示でき、その一部がフッ素、臭素、塩素等に置換 されていても良い。また、酸素原子を含むものとして炭 素数3~5の環状エーテル、炭素数1~20の直鎖、あ るいは分岐アルキル基が例示できる。芳香族として、フ ェニル基、ジフェニルエーテル基、トリフルオロメチル フェニル基、ジトリフルオロメチルフェニル基等が例示 できる。さらにR4として不飽和結合を含有することも 可能である。

【0019】また、R⁵の炭素数1~5の炭化水素基と (5)の複数の組み合わせからなる共重合体、さらに してメチレン、エチレン、イソプロピレン、ブチレン、※50 重合可能な他種の単量体との共重合体が使用可能であ

※イソブチレン、sec-ブチレン等の鎖状炭化水素基、 シクロプロピル、シクロペンチル、シクロペキシル、ノ ルボルネル、アダマンチル等の環状炭化水素基などが例 示できる。

20 【0020】以下、一般式(1)~(5)で表される α,β-不飽和エステルの合成法について説明する。本発 明によればその合成法は特に制限されず、最終的に一般 式(1)~(5)の単量体が生成できれば良いが、代表 的な合成方法を例示するならば次に示す方法が挙げられる。

 $\{0021\}$ すなわち、一般式(1)~(5)で表され $\delta\alpha$, β -不飽和エステルは、ヘキサフルオロアセトンを 出発物質として誘導されるアルコール体とアクリル酸、 メタクリル酸、2-トリフルオロメチルアクリル酸、2 -ノナフルオロ- n - ブチルアクリル酸等の α , β - 不飽 和カルボン酸、或いはアクリル酸クロリド、メタクリル 酸クロリド、2-トリフルオロメチルアクリル酸クロリ ド、2-ノナフルオロ-n-ブチルアクリル酸クロリド 等のα,β-不飽和カルボン酸ハライドとの縮合反応から 合成でき、また同様にヘキサフルオロアセトンから誘導 した二重結合を有する化合物からも、硫酸、塩酸、メタ ンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、及び種 々ルイス酸存在下、アクリル酸、メタクリル酸、2-ト リフルオロメチルアクリル酸、2-ノナフルオロ-n-ブチルアクリル酸等の α , β -不飽和カルボン酸との付加 反応からも合成できる。

【0022】各反応後の生成物の分離精製は慣用の方法で行えばよく、例えば濃縮、蒸留、抽出、再結晶、沪過、カラムクロマトグラフィー等を用いることができ、また二種類以上の方法を組み合わせて用いても良い。【0023】次に、本発明による高分子化合物について説明する。本発明によれば、一般式(1)~(5)に示す重合性単量体の単独重合または、一般式(1)~(5)の複数の組み合わせからなる共重合体、さらに共

る。

【0024】本発明の一般式(1)~(5)に示す単量体と共重合可能な単量体を具体的に例示するならば、少なくとも、オレフィン、含フッ素オレフィン、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、含フッ素アクリル酸エステル、含フッ素メタクリル酸エステル、ノルボルネン化合物、含フッ素メルボルネン化合物、スチレン系化合物、含フッ素スチレン系化合物、ビニルエーテル、含フッ素ビニルエーテルから選ばれた1種以上の単量体が好適である。

【0025】オレフィンとしては、エチレン、プロピレンなど、フルオロオレフィンとしては、フッ化ビニル、フッ化ビニリデン、トリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、ヘキサフルオロイソブテンなどが例示できる。

【0026】また、アクリル酸エステルまたはメタクリ ル酸エステルとしてはエステル側鎖について特に制限な く使用できるが、公知の化合物を例示するならば、メチ ルアクリレートート又はメタクリレート、エチルアクリ レート又はメタクリレート、n - プロピルアクリレート 又はメタクリレート、イソプロピルアクリレート又はメ タクリレート、n - ブチルアクリレート又はメタクリレ ート、イソブチルアクリレート又はメタクリレート、n - ヘキシルアクリレート又はメタクリレート、n - オク チルアクリレート又はメタクリレート、2-エチルヘキ シルアクリレート又はメタクリレート、ラウリルアクリ レート又はメタクリレート、2-ヒドロキシエチルアク リレート又はメタクリレート、2 - ヒドロキシプロピル アクリレート又はメタクリレートなどのアクリル酸又は 30 メタクリル酸のアルキルエステル、エチレングリコー ル、プロピレングリコール、テトラメチレングリコール 基を含有したアクリレート又はメタクリレート、さらに アクリルアミド、メタクリルアミド、N - メチロールア クリルアミド、N - メチロールメタクリルアミド、ジア セトンアクリルアミドなどの不飽和アミド、アクリロニ トリル、メタクリロニトリル、アルコキシシラン含有の ビニルシランやアクリル酸またはメタクリル酸エステ ル、 t ーブチルアクリレート又はメタクリレート、3 -オキソシクロヘキシルアクリレート又はメタクリレー ト、アダマンチルアクリレート又はメタクリレート、ア ルキルアダマンチルアクリレート又はメタクリレート、 シクロヘキシルアクリレート又はメタクリレート、トリ シクロデカニルアクリレート又はメタクリレート、ラク トン環やノルボルネン環などの環構造を有したアクリレ ートまたはメタクリレート、アクリル酸、メタクリル酸 などが使用できる。さらにαシアノ基含有の上記アクリ レート類化合物や類似化合物としてマレイン酸、フマル 酸、無水マレイン酸などを共重合することも可能であ る。

1.0

【0027】また、含フッ素アクリル酸エステル、含フッ素メタクリル酸エステルとしては、フッ素原子を有する基がアクリルのα位またはエステル部位に有したアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルであって、α位にシアノ基が導入されていても良い。例えば、α位に含フッ素アルキル基が導入された単量体は、上述した非フッ素系のアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルであって、α位にトリフルオロメチル基、トリフルオロエチル基、ノナフルオローnーブチル基などが付10 与された単量体が好適に採用される。

【0028】一方、そのエステル部位がパーフルオロア ルキル基、フルオロアルキル基であるフッ素アルキル基 や、またエステル部位に環状構造とフッ素を共存する単 位であって、その環状構造が例えばフッ素やトリフルオ ロメチル基で置換された含フッ素ベンゼン環、含フッ素 シクロペンタン環、含フッ素シクロヘキサン環、含フッ 素シクロヘプタン環等を有する単位などを有するアクリ ル酸エステルまたはメタクリル酸エステルである。また エステル部位が含フッ素のセーブチルエステル基である アクリル酸またはメタクリル酸のエステルなども使用可 能である。そのような単位のうち特に代表的なものを単 量体の形で例示するならば、2,2,2-トリフルオロ エチルアクリレート、2,2,3,3-テトラフルオロ プロピルアクリレート、1,1,1,3,3,3-ヘキ サフルオロイソプロピルアクリレート、ヘプタフルオロ イソプロピルアクリレート、1,1-ジヒドロヘプタフ ルオローn-ブチルアクリレート、1,1,5-トリヒ ドロオクタフルオロー n ーペンチルアクリレート、1, 1,2,2-テトラヒドロトリデカフルオローnーオク チルアクリレート、1,1,2,2-テトラヒドロヘプ タデカフルオロー n ー デシルアクリレート、2,2,2 ートリフルオロエチルメタクリレート、2,2,3,3 ーテトラフルオロプロピルメタクリレート、1,1, 1,3,3,3-ヘキサフルオロイソプロピルメタクリ レート、ヘプタフルオロイソプロピルメタクリレート、 1,1-ジヒドロヘプタフルオローn-ブチルメタクリ レート、1,1,5ートリヒドロオクタフルオローnー ペンチルメタクリレート、1,1,2,2-テトラヒド ロトリデカフルオローnーオクチルメタクリレート、

1、1、2、2ーテトラヒドロヘプタデカフルオローn ーデシルメタクリレート、パーフルオロシクロヘキシルメチメチルアクリレート、パーフルオロシクロヘキシルメチルメタクリレートなどが挙げられる。

【0029】ノルボルネン化合物、含フッ素ノルボルネン化合物は、一核または複数の核構造を有するノルボルネン単量体であって、これらは特に制限なく一般式

(1)~(5)の単量体と共重合することが可能である。この際、アリルアルコール、含フッ素アリルアルコール、アクリル酸、αフルオロアクリル酸、メタクリル
 60 酸、本明細書で記載したすべてのアクリル酸エステルま

たはメタクリル酸エステル、含フッ素アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルなどの不飽和化合物と、シクロペンタジエン、シクロヘキサジエンとを用いてディールス アルダー (Diels Alder) 付加反応を行ったノルボルネン化合物が好ましく採用される。

【0030】さらにスチレン系化合物、含フッ素スチレン系化合物、ビニルエーテル、含フッ素ビニルエーテル、アリルエーテル、ビニルエステル、ビニルシランなども使用することができる。ここでスチレン系化合物、含フッ素スチレン系化合物としてはスチレン、フッ素化 10スチレン、ヒドロキシスチレンなどの他、ヘキサフルオロアセトンを付加したスチレン系化合物、トリフルオロメチル基で水素を置換したスチレンまたはヒドロキシスチレン、α位にハロゲン、アルキル基、含フッ素アルキル基が結合した上記スチレンまたは含フッ素スチレン系化合物などが使用可能である。一方、ビニルエーテル、含フッ素ビニルエーテル、アリルエーテル、ビニルエステルなどは、一般的に本発明による一般式(1)~(5)の単量体との重合反応性が乏しいとされているが、その共重合比により導入することが可能であり、例 20

が、その共重合比により導入することが可能であり、例 えば、メチル基、エチル基、ヒドロキシエチル基、ヒド ロキシブチル基などのヒドロキシ基を含有しても良いア ルキルビニルエーテルであって、その水素の一部または 全部がフッ素で置換されていても良い。またシクロヘキ シルビニルエーテルやその環状構造内に水素やカルボニ ル結合を有した環状型ビニルエーテル、またそれらの環 状型ビニルエーテルの水素の一部または全部がフッ素で 置換された単量体も使用できる。なお、アリルエーテ ル、ビニルエステル、ビニルシランについても公知の化 合物であれば特に制限なく使用することが可能である。 【0031】また、これらの共重合性化合物は単独使用 でも2種以上の併用でもよい。本発明によれば、一般式 (1)~(5)の単量体の共重合組成比としては特に制 限はなく採用されるが、10~100%の間で選択する ことが好ましい。さらに好ましくは30~100%であ り、30%未満では応用分野の波長域によっては十分な

【0032】そして、本発明にかかる高分子化合物の重合方法としては、一般的に使用される方法であれば特に制限されないが、ラジカル重合、イオン重合などが好ましく、場合により、配位アニオン重合やリビングアニオン重合などを使用することも可能である。ここではより一般的なラジカル重合法を説明する。

透明性や成膜性が発現しない。

【0033】すなわち、ラジカル重合開始剤あるいはラジカル開始源の存在下で、塊状重合、溶液重合、懸濁重合または乳化重合などの公知の重合方法により、回分式、半連続式または連続式のいずれかの操作でおこなえばよい。

【0034】ラジカル重合開始剤としては特に限定されるものではないが、例としてアゾ系化合物、過酸化物系 50

12化合物、レドックス系化合物が挙げられ、とくにアゾビ スイソブチロニトリル、t - ブチルパーオキシピバレー

ト、過酸化ベンゾイル等が好ましい。

【0035】重合反応に用いる反応容器は特に限定され ない。また、重合反応においては、重合溶媒を用いても よい。重合溶媒としては、ラジカル重合を阻害しないも のが好ましく、代表的なものとしては、酢酸エチル、酢 酸n-ブチルなどのエステル系、アセトン、メチルイソ ブチルケトンなどのケトン系、トルエン、シクロヘキサ ンなどの炭化水素系、イソプロピルアルコール、エチレ ングリコールモノメチルエーテルなどのアルコール系溶 剤などがある。また水、エーテル系、環状エーテル系、 フロン系、芳香族系、などの種々の溶媒を使用すること も可能である。これらの溶剤は単独でもあるいは2種類 以上を混合しても使用できる。また、メルカプタンのよ うな分子量調整剤を併用してもよい。共重反応の反応温 度はラジカル重合開始剤あるいはラジカル重合開始源に より適宜変更され、通常は20~200℃が好ましく、 特に30~140℃が好ましい。

【0036】このようにして得られる本発明にかかる高 分子化合物の溶液または分散液から、媒質である有機溶 媒または水を除去する方法としては、公知の方法のいず れも利用できるが、例を挙げれば再沈殿ろ過または減圧 下での加熱留出等の方法がある。

【0037】本発明にかかる高分子化合物の数平均分子 量としては、通常、1,000~100,000、好ま しくは3,000~50,000の範囲が適切である。 【0038】次に本発明による応用分野について記述す る。本発明はコーティング用途を基本としており、通常 は本発明の高分子化合物を有機溶媒に溶解させて成膜さ せることで応用に供する。したがって、使用する有機溶 媒としては高分子化合物が可溶であれば特に制限されな いが、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノ ン、メチルイソアミルケトン、2 - ヘプタノンなどのケ トン類や、エチレングリコール、エチレングリコールモ ノアセテート、ジエチレングリコール、ジエチレングリ コールモノアセテート、プロピレングリコール、プロピ レングリコールモノアセテート、ジプロピレングリコー ル、又はジプロピレングリコールモノアセテートのモノ メチルエーテル、モノエチルエーテル、モノプロピルエ ーテル、モノブチルエーテル又はモノフェニルエーテル などの多価アルコール類及びその誘導体や、ジオキサン のような環式エーテル類や、乳酸メチル、乳酸エチル、 酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ピルビン酸メチ ル、ピルビン酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、 エトキシプロピオン酸エチルなどのエステル類、キシレ ン、トルエンなどの芳香族系溶媒、フロン、代替フロ ン、パーフルオロ化合物、ヘキサフルオロイソプロピル アルコールなどのフッ素系溶剤、塗布性を高める目的で 高沸点弱溶剤であるターペン系の石油ナフサ溶媒やパラ

フィン系溶媒などが使用可能である。これらは単独で用いてもよいし、2種以上混合して用いてもよい。

【0039】本発明に係る反射防止材料としては、本発 明による高分子化合物をガラス、プラスチック、液晶オ パネル、プラズマディスプレーパネル、エレクトロルミ ネッセンスパネルなどの表面に極薄膜でコーティングし たものであり、単層または他の屈折率を有する薄膜と組 み合わせて使用することもできる。反射防止性能を高め るためには高分子化合物の可視光線における屈折率を 1.42以下にする必要があり、好ましくは1.4以下 10 である。通常、フッ素含量が高いほど屈折率が低下する が、一方でフッ素含量が高まった場合、基材との密着性 が低下する欠点がある。その場合、本発明による一般式 (1)~(5)の単量体でR3が水素のアルコール側鎖 の単量体を重合することで基材への密着性を高めること が可能である。本発明による反射防止膜の膜厚としては 被コート物の屈折率によって異なるが、一般的に500 から2000オングストロームの範囲である。

【0040】本発明に係る光デバイスとしては、波長6 50nmから1550nmでの光導波路であり、好まし くは850 n m から1550 n m の半導体レーザーや通 信用光ファイバーで用いられる光源において比較的透明 な高分子化合物からなるものである。本発明によれば、 コアとクラッドの2種類の屈折率を有した高分子化合物 を本発明のコーティング材料から組み合わせて使用し、 スラブ型などの形状に成膜してデバイス化する。すなわ ち、本発明による高分子化合物を光導波路のコア及びク ラッドのいずれかあるいは両方に用いることで光導波路 を作成できる。例えば、本発明による高分子化合物をコ ーティングすることでまずクラッドを形成し、その上に クラッドより屈折率が高くなる本発明の高分子化合物を コーティングし、これにマスクを通してあるいは直接光 を照射してパタン上に潜像を形成し、その後未照射部を 溶媒にて除去することによりパタンを形成しこの部分を 光が通るコア部分とし、さらにその上部にコア部より屈 折率が低くなる本発明による高分子化合物を塗布して熱 や紫外線照射により上部クラッドを形成する方法により 光導波路を作製することが可能である。

【0041】さらに別の導波路形成方法としては、最初に下部クラッド層、コア層の平坦膜を積み重ねた後、コア層をフォトレジスト工程によりパターン化した後、反応性イオンエッチングによりコアリッジを形成し、その後上部クラッドをかぶせて導波路構造とすることも可能である。その際には反応性イオンエッチングによりコアリッジを形成し、その後上部クラッドをかぶせて導波路構造とする方法も好ましく採用される。

【0042】光デバイスは、通常電気系デバイスや配線 基板に実装する必要からハンダ耐熱性が必要とされてい るが、本発明によれば、一般式(1)~(5)の単量体 でR³が水素のアルコール側鎖を使用し、かかるヒドロ 14

キシ基を架橋反応させることで必要な耐熱性を付与させることが可能である。使用できる硬化剤としては、ポリイソシアネート、エボキシ化合物、同一分子内に複数のカルボン酸を有する化合物などが使用できるが、これらの硬化剤は制限なく使用できる。また側鎖のヒドロキシ基に対して、アクリル酸、メタクリル酸あるいはこれらの酸クロライドをエステル化させることでネガ型光官能性高分子化合物とすることも可能である。その場合、光デバイス用途だけでなく、反射防止膜やレジスト用途など幅広い分野で使用することが可能となる。

【0043】本発明に係るレジストとしては、酸の作用 によりアルカリ性水溶液に対する溶解性が変化する高分 子化合物および酸発生剤を基本組成に含有するポジ型レ ジスト組成物が最も好ましい。特に最近の半導体の微細 化に対応した193nmのArFエキシマレーザーや1 57 nmに代表される真空紫外領域のF2レーザー用ポ ジ型レジストとして好適である。すなわち、酸の作用に よりアルカリ性水溶液に対する溶解性が変化する高分子 化合物は、一般式(1)~(5)のR²、R³、R⁵が酸 不安定基になるようにしたものであるが、その構造は特 に制限なく使用可能である。一般的な酸不安定基として は、本発明の一般式(1)、(2)、(4)、(5)の R²がtertーブチル構造などを有し酸によってその エステル部位が切断される単量体、またR3にtert ーブチル基、tertーブトキシカルボニル基、鎖状ま たは環状エーテル基、環状構造を有するラクトン基など である。こういった単量体を用いた高分子化合物は活性 エネルギー線が照射される前にはアルカリ性水溶液に不 溶もしくは難溶であって、活性エネルギー線を照射した ことにより酸発生剤から発生した酸により加水分解され アルカリ性水溶液に対して溶解性を示すようになる。

【0044】本発明組成物に用いられる光酸発生剤につ いては特に制限はなく、化学増幅型レジストの酸発生剤 として用いられるものの中から、任意のものを選択して 使用することができる。このような酸発生剤の例として は、含フッ素のスルホン酸誘導体や含フッ素スルホニル イミド誘導体などが好ましい。実際に使用する好ましい 塩としては、ビススルホニルジアゾメタン類、ニトロベ ンジル誘導体類、オニウム塩類、ハロゲン含有トリアジ ン化合物類、シアノ基含有オキシムスルホネート化合物 類、その他のオキシムスルホネート化合物などが挙げら れる。これらの酸発生剤は単独で用いてもよいし、2種 以上を組み合わせて用いてもよく、また、その含有量 は、高分子化合物100重量部に対して、通常0.5~ 20重量部の範囲で選ばれる。この量が0.5重量部未 満では像形成性が不十分であるし、20重量部を超える と均一な溶液が形成されにくく、保存安定性が低下する 傾向がみられる。

【0045】本発明のレジストの使用方法としては、従 50 来のフォトレジスト技術のレジストパターン形成方法が

用いられるが、好適に行うには、まずシリコンウエーハ のような支持体上に、レジスト組成物の溶液をスピンナ ーなどで塗布し、乾燥して感光層を形成させ、これに露 光装置などにより、エキシマレーザー光を所望のマスク パターンを介して照射し、加熱する。 次いでこれを現 像液、例えば0.1~10重量%テトラメチルアンモニ ウムヒドロキシド水溶液のようなアルカリ性水溶液など を用いて現像処理する。この形成方法でマスクパターン に忠実なパターンを得ることができる。

【0046】本発明の応用分野は、さらに所望により混 10 和性のある添加物、例えば付加的樹脂、クエンチャー、 可塑剤、安定剤、着色剤、界面活性剤、増粘剤、レベリ ング剤、消泡剤、相溶化剤、密着剤、酸化防止剤などの 種々添加剤を含有させることができる。

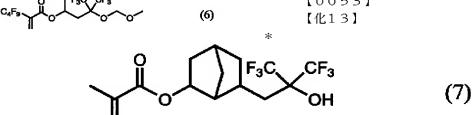
[0047]

【実施例】次に本発明を実施例によりさらに詳細に説明 するが、本発明はこれらの例によってなんら限定される ものではない。以下、合成例1~6の工程で本発明の重 合性単量体を合成した。

【0048】[合成例1] 下記式(6)で示されるα -C4 F9アクリレートの合成

[0049]

【化12】



【0054】窒素雰囲気下、50m1三口フラスコに室 温で3-(5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]へプ タン)-1,1,1-トリフルオロ-2-(トリフルオ (5.00g) (5.00g) (17.00g)11mmol)、メタクリル酸(1.91g、 24mmol)、ヒドロキノン(18.8mg、 17mmo1)を混合した。続いて0℃で濃硫酸(2. 25.67mmol)を滴下し、70℃で6 40 時間撹拌した。次に0℃で多量のイオン交換水を加え希 釈後、適量のジエチルエーテルで抽出し、有機層をイオ ン交換水、飽和食塩水で洗浄した。得られた有機層を適 量の硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターにて減 圧濃縮した。

【0055】この混合物をシリカゲルカラムクロマト (酢酸エチル/n-ヘキサン= $1/10\sim1/3$) にて 分離精製し、式(7)で示されるメタクリレート(4. 13g、11.46mmo1)を得た。得られた化合物 *【0050】窒素雰囲気下、50m1三口フラスコに室 温で1,1,1-トリフルオロー2-(トリフルオロメ チル)-2-(メトキシメチルエーテル)ペンタン-4-オール(1.00g、3.70mmol)にトルエ ン(18.5m1)を加え溶解させた。続いて0℃で水 素化ナトリウム(97.7mg、 4.07mmo1)

を加え、50℃で2時間撹拌した。次に2-ノナフルオ

ローnーブチルアクリル酸クロリド(1.26g、

16

4.07mmo1)のトルエン(1.5m1)溶液を0 ℃で滴下し、室温で7時間撹拌した。この反応溶液に、 ○℃で適量の飽和塩化アンモニウム水溶液を加え過剰の 試薬を分解した後、大過剰のエーテルで希釈した。続い て有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液、飽和炭酸水素 ナトリウム水溶液、イオン交換水、飽和食塩水で洗浄し た。得られた有機層を適量の硫酸マグネシウムで乾燥 し、エバポレーターにて減圧濃縮した。

【0051】この混合物をシリカゲルカラムクロマト (酢酸エチル/n-ヘキサン= $0/1\sim1/10$) にて 分離精製し、 $\alpha-C_4F_9$ アクリレート(1.46g、 2.69mmo1)を得た。得られた化合物について核 磁気共鳴法より上記構造を有することを確認した。

【0052】「合成例2] 下記式(7)で示されるメ タクリレートの合成

[0053]

※した。

【0056】[合成例3] 下記式(8)で示される a ートリフルオロメチルアクリレートの合成

[0057]

【化14】

$$F_3C \xrightarrow{OF_3C} CF_3 \qquad F_3C CF_3 \\ OH \qquad (8)$$

【0058】窒素雰囲気下、50m1三口フラスコに室 温で1,1,1,7,7,7ーヘキサフルオロー2ー (トリフルオロメチル)6-(トリフルオロメチル)へ プタン-1, 6-ジオール(3.00g、 7.97m)mo1)、 α ートリフルオロメチルアクリル酸(1.4 5g、 10.37mmo1)、ヒドロキノン(8.7 O. 08mmo1)を混合した。続いて0℃で 濃硫酸(1.17g、11.96mmo1)を滴下し、 70℃で15時間撹拌した。次に0℃で多量のイオン交 について核磁気共鳴法より上記構造を有することを確認※50 換水を加え希釈後、適量のジエチルエーテルで抽出し、

有機層をイオン交換水、飽和食塩水で洗浄した。得られた有機層を適量の硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターにて減圧濃縮した。

【0059】この混合物をシリカゲルカラムクロマト(酢酸エチル/n - \wedge キサン=1/15 \sim 1/5 \sim 1/2)にて分離精製し、式(8)で示される α - トリフルオロメチルアクリレート(1. 63 g、3. 26 m m o 1) を得た。得られた化合物について核磁気共鳴法より上記構造を有することを確認した。

【0060】[合成例4] 下記式(9)で示されるα 10 ートリフルオロメチルアクリレートの合成

[0061]

【化15】

【0062】窒素雰囲気下、50m1三口フラスコに室 温で4-(ヘキサフルオロイソプロピルーtert-ブ トキシカルボニルエステル)フェネチルアルコール (1.00g、2.57mmo1)を塩化メチレン (25.7m1) に溶解させた。続いて0℃でトリエチ ルアミン(1.10ml、 7.73mmol)を加え た後、0℃でα-トリフルオロメチルアクリル酸クロリ ド(0.61g、 3.86mmol)を滴下した。次 c0°Cで4-ジメチルアミノピリジン(31.5 mg、 0.26mmo1)を加え、0℃で20分間撹拌した。 続いて反応液に適量のイオン交換水を加え、適量のジエ チルエーテルで抽出した。次に有機層をイオン交換水、 飽和食塩水で洗浄し、得られた有機層を適量の硫酸マグ ネシウムで乾燥し、エバポレーターにて減圧濃縮した。 【0063】この混合物を活性アルミナ(中性)カラム クロマト(酢酸エチル/n-ヘキサン=1/10)にて 分離精製し、式(9)で示されるα-トリフルオロメチ ルアクリレート(1.19g、 2.34mmol)を 得た。得られた化合物について核磁気共鳴法より上記構 造を有することを確認した。

【0064】[合成例5] 下記式(10)で示される アクリレートの合成

[0065]

【化16】

【0066】窒素雰囲気下、50m1三口フラスコに室温で2,4-ジヘキサフルオロイソプロパノールフェネチルアルコール(1.00g、2.20mmol)、

アクリル酸 (0.24g、3.30mmol)、ヒドロキノン (2.4mg、0.02mmol) を混合した。続いて0 でで濃硫酸 (0.39g、3.96mmol) を満下し、70 でで6時間撹拌した。次に0 でを多量のイオン交換水を加え希釈後、適量のジエチルエーテルで抽出し、有機層をイオン交換水、飽和食塩水で洗浄した。得られた有機層を適量の硫酸マグネシウムで乾

18

【0067】この混合物をシリカゲルカラムクロマト(酢酸エチル/n-ヘキサン=1/10~1/1~3/1)にて分離精製し、式(10)で示されるアクリレート(0.91g、 1.80mm。1)を得た。得られた化合物について核磁気共鳴法より上記構造を有することを確認した。

燥し、エバポレーターにて減圧濃縮した。

【0068】[合成例6] 下記式(11)で示される α -トリフルオロメチルアクリレートの合成

[0069]

【化17】

20

【 0 0 7 0 】窒素雰囲気下、5 0 m 1 三口フラスコに室 温で4-(ヘキサフルオロイソプロパノール)シクロヘ キサンエタノール(5.00g、16.99mmo 1)、 α -トリフルオロメチルアクリル酸(1.85g、 22.09mmol)、ヒドロキノン(18.7 mg、 0.17mmol)を混合した。続いて0℃で 発煙硫酸(30%SO3)(6.80g、 25.48 mmo1)を滴下し、70℃で5時間撹拌した。次に0 ℃で多量の氷水を少量ずつ加え希釈後、適量のジエチル エーテルで抽出し、有機層をイオン交換水、飽和食塩水 で洗浄した。得られた有機層を適量の硫酸マグネシウム で乾燥し、エバポレーターにて減圧濃縮した。この混合 物をシリカ ゲルカラムクロマト (酢酸エチル/n-ヘ キサン=1/10~1/2) にて分離精製し、式(1 で示されるαートリフルオロメチルアクリレート (6.15g、14.78mmo1)を得た。得られ 40 た化合物について核磁気共鳴法より上記構造を有するこ とを確認した。

【0071】 [合成例7] 下記式 (12) で示される $\alpha - C_4 F_9 アクリレートのホモポリマーの合成$

[0072]

【化18】

50

大過剰のn-ヘキサンに再沈澱した後、ポリマーを沪過 回収した。得られたポリマーを80℃オーブンで12時 間減圧乾燥し、式(12)で示されるホモポリマー (O.91g)を得た。尚、分子量はポリスチレン換算

【0074】[合成例8] 下記式(13)で示される

CMn/Mw=6000/11000であった。

メタクリレートのホモポリマーの合成

[0075]

*た。次に-78℃で、1,1-ジフェニルヘキシルリチ ウムテトラヒドロフラン溶液(0.5mo1%)を滴下 し、-78℃で12時間攪拌した。この重合液を室温で

$$\begin{array}{c|c}
 & C_4F_9 \\
 & C_7 \\$$

【0073】アルゴン雰囲気下、20m1丸底フラスコ 10 に室温で式(6)の α -C₄F₉アクリレート(1.00 g)をテトラヒドロフラン(7.00m1)に溶解させ*

【0076】窒素雰囲気下、20m1丸底フラスコに室 温で式(7)のメタクリレート(1.00g)をテトラ ヒドロフラン(1.00g)に溶解させた。次に室温 で、 α , α ' - アゾビスイソブチロニトリル(2.2 m g、0.5mo1%)を加え66℃で24時間攪拌し た。この重合液を室温で大過剰のn-ヘキサンに再沈澱 した後、ポリマーを沪過回収した。得られたポリマーを 80℃オーブンで12時間減圧乾燥し、式(13)で示 30 されるホモポリマー(0.88g)を得た。尚、分子量 はポリスチレン換算でMn/Mw=30000/800 00であった。

【0077】[合成例9] 下記式(14)で示される α-トリフルオロメチルアクリレートのホモポリマーの 合成

[0078]

【化20】

$$\begin{array}{c|c}
CF_3 \\
\hline
F_3C & CF_3 & F_3C & CF_3 & O
\end{array}$$
(14)

【0079】式(8)で表されるα-トリフルオロメチ ルアクリレートの単独重合体を得るに当たり、末端の酸 性アルコールの保護を行った。

【0080】窒素雰囲気下、20m1丸底フラスコに室 温で式(8)のαートリフルオロメチルアクリレート (1.60g、3.21mmo1)を塩化メチレン (16.0m1)に溶解させた。次に0℃で2,6−ル※50 るα−トリフルオロメチルアクリレートのホモポリマー

※チジン(0.75m1、6.42mmo1)を加え、 0℃でジーtertーブトキシジカルボネート(0.8) 4g、 3.85mmol)を加え0℃で3時間攪拌し た。この反応液に適量のイオン交換水加えた後、適量の ジエチルエーテルで抽出し、有機層をイオン交換水、飽 和食塩水で洗浄した。得られた有機層を適量の硫酸マグ ネシウムで乾燥し、エバポレーターにて減圧濃縮した。

【0081】この混合物をシリカゲルカラムクロマト (酢酸エチル/n-ヘキサン=1/10)にて分離精製 し、式(8)のtert-ブトキシカルボニルエステル 体(1.79g、 2.99mmol)を得た。得られ た化合物について核磁気共鳴法より上記構造を有するこ とを確認した。

【0082】続いて重合反応を行った。

【0083】アルゴン雰囲気下、20m1丸底フラスコ に室温で式(8)のtertーブトキシカルボニルエス テル体(1.00g)をテトラヒドロフラン(7.00 40 m1)に溶解させた。次に-78℃で、1,1-ジフェ ニルヘキシルリチウムテトラヒドロフラン溶液(0.5 mo1%)を滴下し、-78℃で12時間攪拌した。こ の重合液を室温で大過剰のn-ヘキサンに再沈澱した 後、ポリマーを沪過回収した。得られたポリマーを80 るホモポリマー(0.83g)を得た。尚、分子量はポ リスチレン換算でMn/Mw=12000/21000 であった。

【0084】[合成例10] 下記式(15)で示され

の合成 [0085]

に室温で式(9)のα-トリフルオロメチルアクリレー ト(1,00g)をテトラヒドロフラン(7,00m 1) に溶解させた。次に-78℃で、1,1-ジフェニ ルヘキシルリチウムテトラヒドロフラン溶液(O.5m o 1%) を滴下し、-78℃で12時間攪拌した。この 重合液を室温で大過剰のn-ヘキサンに再沈澱した後、 ポリマーを沪過回収した。得られたポリマーを80℃オ ーブンで12時間減圧乾燥し、式(15)で示されるホ モポリマー(0.90g)を得た。尚、分子量はポリス チレン換算でMn/Mw=14000/19000であ 30 った。

21

【0087】[合成例11] 下記式(16)で示され るアクリレートのホモポリマーの合成

[0088]

【化22】

$$F_3C$$

$$HO$$

$$CF_3$$

$$CF_3$$

$$CF_3$$

$$CF_3$$

【0086】アルゴン雰囲気下、20m1丸底フラスコ 20%【0089】窒素雰囲気下、20m1丸底フラスコに室 温で式(10)のアクリレート(1.00g)をテトラ ヒドロフラン(1.00g)に溶解させた。次に室温 で、 α , α ' -アゾビスイソブチロニトリル(0.2m g、0.5mo1%)を加え66℃で24時間攪拌し た。この重合液を室温で大過剰のn-ヘキサンに再沈澱 した後、ポリマーを沪過回収した。得られたポリマーを 80℃オーブンで12時間減圧乾燥し、式(16)で示 されるホモポリマー(0.78g)を得た。尚、分子量 はポリスチレン換算でMn/Mw=90000/150 000であった。

> 【0090】[合成例12] 下記式(17)で示され るα-トリフルオロメチルアクリレートのホモポリマー の合成

[0091]

【化23】

40

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_3 \\
\hline
F_3C & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_5 \\
\hline
CF_5 & CF_5
\end{array}$$

【0092】式(11)で表される α -トリフルオロメ チルアクリレートの単独重合体を得るに当たり、末端の 酸性アルコールの保護を行った。窒素雰囲気下、20m 1丸底フラスコに室温で式(11)のα-トリフルオロ メチルアクリレート(2.00g、 4.80mmo 1) を塩化メチレン(24.0m1) に溶解させた。次 c0°Cで2, 6-ルチジン(1.23m1、10.5 7mmo1)を加え、0℃でジーtertーブトキシジ ※50 カルボネート(1.57g、7.2mmol)を加え

○℃で4時間攪拌した。この反応液に適量のイオン交換水加えた後、適量のジエチルエーテルで抽出し、有機層をイオン交換水、飽和食塩水で洗浄した。得られた有機層を適量の硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターにて減圧濃縮した。この混合物をシリカゲルカラムクロマト(酢酸エチル/nーヘキサン=1/10)にて分離精製し、式(11)のtertーブトキシカルボニルエステル体(2.01g、3.88mmol)を得た。得られた化合物について核磁気共鳴法より上記構造を有することを確認した。

【0093】続いて重合反応を行った。

【0094】アルゴン雰囲気下、20m1丸底フラスコ に室温で式(11)のtert-ブトキシカルボニルエ ステル体(1.00g)をテトラヒドロフラン(7.0* * 0 m 1) に溶解させた。次に-78℃で、1,1-ジフェニルへキシルリチウムテトラヒドロフラン溶液(0.5 m o 1%)を滴下し、-78℃で12時間攪拌した。この重合液を室温で大過剰のn-ヘキサンに再沈澱した後、ポリマーを沪過回収した。得られたポリマーを80℃オーブンで12時間減圧乾燥し、式(17)で示されるホモポリマー(0.92g)を得た。尚、分子量はポリスチレン換算でMn/Mw=140000/18000であった。

24

10 【0095】以下、表1に合成例7から合成例12のホ モポリマーの合成結果をまとめた。

[0096]

【表1】

	合成例7	合成例8	合成例 9	合成例10	合成例 1 1	合成例 1 2
合成例 1	100					
合成例2		100				
合成例3			100			
合成例4				100		
合成例 5					100	
合成例 6						100
収率%	9 1	88	83	9.0	78	92
Mn	6000	30000	12000	14000	90000	140000
Mw	11000	80000	22000	19000	150000	180000
溶解性	0	0	0	0	0	0

【0097】「合成例13~19]

※チレン換算でMn/Mw=8000/14000であった。

[0098]

[$\{124\}$]

CF₃

F₃C

OH

OH

(18)

【0099】以後、同様な方法により、表2に示す組成で合成例 $14\sim19$ を行った。

[0100]

【表2】

							20
	合成例	合成例	合成例	合成例	合成例	合成例	合成例
	13	14	15	16	17	18	19
合成例1	4 0						
合成例2		55					
合成例3			90				
合成例4				70			
合成例5					60		50
合成例6						50	
エチレン		5					
HFIB				0.			50
^t BuA					5		
HENA					5		
MADMA					30		
3FMA			10				
HSt	10						
HF1P\$t	50						
VAc		20					
HFIP-NB				30			
MA						40	
CHVE		·				10	
C ₆ F ₁₇ VE		20					
収率%	68	3 5	8 7	53	88	6.5	59
Mn	8000	35000	29000	6000	13000	40000	19000
Mw	14000	90000	120000	9000	20000	74000	23000
溶解性	0	0	0	0	0	0	0

表中の略号は以下の化合物を表す。

 HF IB : ペキサフルオロイソファラン

 'BuA : tーファチルアクリレート

 HEMA : ピロキシェチルメタクリレート

 MADMA : メチルアタ・マンチルメタクリレート

 3FNA : 2, 2, 2ートリフルオロエチルメタクリレート

HSt : 4-tドロキシスチレン

HFIPSt : 1, 1, 1, 3, 3, 3, -ヘキサフルオロー2-(4-ピニルフェニル)-2-プロパ/ール

VAc : ピニルアセテート

HFIP-NB: 3-(5-ピシクロ[2, 2, 1]2-ヘプテニル)-1, 1, 1, -トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)-2-プロパノール

MA : メタクリル酸

CHVE: シクロヘキシルヒ^{*} ニルエーテル

C₀F₁₇VE : 1H, 1H, 2H-л*-¬льтр-n-オクチルヒ*ニルエーテル

【0101】[実施例1~3]合成例8、14、15で得られた高分子化合物100重量部(以下、部という)をメチルイソブチルケトンに溶解させ約30%の固形分濃度になるように調製した。次に前記の高分子化合物溶液中の高分子100部に対し10重量部の割合でサイメル303(フルメトキシ化メラミン樹脂、三井サイアナミド社製)を加え、良く混合し、合成例8、14、15の高分子化合物に対し、実施例1、2、3のコーティング液を調製した。

【0102】これらをガラス板上に展開させ、50ミクロンのフィルムを作製した。自然乾燥1時間後、100℃の熱風乾燥機で30分、強制乾燥し、架橋反応を促進させた。これらの屈折率をアッベ屈折計で測定したところ、実施例1、2、3に対し、それぞれ、1.38、1.36、1.36であった。なお、キシレンによるラビング試験30往復を行ったところ、表面性に大きな変化は確認できなかった。次いで、上記の約30%の溶液に対し、さらに希釈を行いし約2%の濃度になるようにしてからフピンフート法にて暗厚が050~1200オ

*ングストロームになるようにガラス基板上にコーティングした。どの溶液もはじくことなく、均一にスピンコートできた。10分の自然乾燥後100℃で1時間熱処理を行い、ガラス板の反射率を測定したところ、650nmの波長域に対し、実施例1、2、3に対し1.5%、0.9%、3.1%と高レベルな反射防止性能が見られた。

【0103】[実施例4、5]合成例12で得られた高 40 分子化合物100重量部(以下、部という)をメチルイ ソブチルケトンに溶解させ約30%の固形分濃度になる ように調整した。次に前記の高分子化合物溶液中の高分 子100部に対し15重量部の割合でサイメル303を 添加し、実施例4のコーティング液を調製した。また実 施例5では、合成例12の30%溶液を硬化剤を添加せ ずにそのまま使用した。

ビング試験30往復を行ったところ、表面性に大きな変 【0104】これらを100ミクロンの厚みを有するポ 化は確認できなかった。次いで、上記の約30%の溶液 リエチレンテレフタレートフィルム(PET)上に展開 に対し、さらに希釈を行いし約2%の濃度になるように し、自然乾燥1時間後、100℃の熱風乾燥機で30 してからスピンコート法にて膜厚が950~1200オ*50 分、強制乾燥した。これらの屈折率をアッベ屈折計で測

5dB以下、1.55μmで1.5dB以下であった。また、挿入損失の偏波依存性は波長1.3μmでも0.1dB以下であった。また180℃の高温下でも顕著な損失増加はなく、十分な耐熱性があった。

28

定したところ、実施例4,5に対し、それぞれ、1.37、1.36であった。なお、キシレンによるラビング 試験30往復を行ったところ、実施例4は表面性に大きな変化は確認できなかった。実施例5に関しては、表面が白化したが、耐溶剤性が不要の応用に関しては使用できるものと判断した。

【0107】この他、光回路の基本回路である方向性結合器、スターカップラー、光導波路型グレーティングリング共振器、M×N合分岐等が作製可能であった。またPOF用の各種導波路素子、スターカップラ、Y分岐などの作製も可能であった。

【0105】次いで、上記の約30%の溶液に対し、さらに希釈を行いし約2%の濃度になるようにしてからフローコート法にて膜厚が950~1200オングストロームになるようにPET上にコーティングした。どの溶 10液もはじくことなく、均一にコートできた。10分の自然乾燥後130℃で30分間熱処理を行い、反射率を測定したところ、650nmの波長域に対し、実施例4、5に対し1.1%、0.8%と高レベルな反射防止性能が見られた。

[実施例7~11]合成例1、10、13、16、17 の高分子化合物をプロピレングリコールモノメチルアセテートに溶解させ、固形分10%になるように調整した。さらに高分子化合物100重量部に対して、みどり化学製トリフェニルスルホニウムトリフレートを2重量部になるように溶解し、実施例7、8、9、10のレジスト溶液を調製した。これらをスピンコートし、膜厚100ナノメータの光透過率を波長157nmにて測定したところ、合成例1、10、13、16、17に対し、それぞれ68%、56%、52%、60%、49%であり、真空紫外域の波長で高い透明性を発現した。

【0106】[実施例6]合成例19で得られた高分子 化合物100g、サイメル303を12gをメチルイソ ブチルケトン250gに溶解させた後、6インチのシリ コンウエハー上にスピンコート法で25ミクロンの厚み になるようにコーティングし、自然乾燥後150℃で3 20 O分間熱処理を行うことで下部クラッド層を作製した。 この硬化物の屈折率は波長1.55 μmで1.40であ った。次いで、合成例11で得られた高分子化合物10 0g、サイメル303を12gをメチルイソブチルケト ン250gに溶解させた後、下部クラッドの上にスピン コート法で約10ミクロンの厚みになるようにコーティ ングし、自然乾燥後150℃で30分間熱処理を行うこ とでコア層を作製した。この硬化物の屈折率は波長1. 55μmで1.44であった。次にフォトレジストを塗 布後マスク越しに露光してパターン化し、そのレジストを マスクにしてドライエッチング加工してY分岐導波路パ ターンを有するコアリッジを得た。その後、このリッジ パターンに下部クラッドに用いた高分子化合物を塗布し て同様条件で熱硬化し、光導波路を作製した。この光導 波路をダイシングソーによって5cmの長さに切り出 し、挿入損失を測定したところ、波長1.3μπで0.

【0108】次いで、全レジスト溶液を孔径0.2マイクロメーターのメンブランフィルターでろ過した後、シリコンウェハー上にスピンコートし膜厚250ナノメータのレジスト膜を得た。110℃で60秒プリベークを行った後、KrFエキシマレーザーマイクロスキャナーを用い、248nmでの露光を行ったのち、120℃でポストエクスポーザーベークを60秒間行った。その後、2.38重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用い、23℃で1分間、パドル法により現30像したのち、純水で水洗し、乾燥して、レジストパターンを形成した。

【0109】その結果、実施例7、8、9、10、11 に対し、それぞれ、感度23、14、17、12、21 mJ/cmであった。またどの場合も解像度220ナノメータのライン&スペースが解像され、パターン形状も良好で現像欠陥もほとんど見られなかった。

フロントページの続き

(72)発明者 前田 一彦

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 セントラル硝子株式会社

(72)発明者 徳久 賢治

山口県新南陽市政所4丁目6-6-301

(72)発明者 荒井 昭治

山口県徳山市遠石3丁目8番52号

F ターム(参考) 4H006 AA01 AA03 AB46 AB78 BJ20 BJ50 BM10 BM71 BN10 BP10

BJ50 BM10 BM71 BN10 BP10 KC14 KE00 KE20 KF10

4J100 AA00Q AA02Q AA03Q AB02Q AC21Q AE00Q AL03Q AL08P AL71P AR11Q BA03P BA04P BB18P BC43P CA01 CA04 JA38